

「計測分析に関する講演会」 研究開発・品質管理における分析技術の入門 ～分析ってなに？ 分析に初めて携わる方へ～

開催のご案内

共催：あいち産業科学技術総合センター、あいちシンクロトン光センター

知の拠点あいちに設置された、あいち産業科学技術総合センターでは種々の分析機器を用いた分析や評価を行うことにより、企業の方々の新技術や新製品開発、モノづくりの現場で発生する様々な課題解決の支援をしています。

この度、研究開発や品質管理業務などで分析に初めて携わる方から分析経験が3年程度までの方、また当センターへ分析依頼を検討している方、当センターを利用し始めた方々を対象とした講演会を開催します。

当日は、分析とは何か、目的に合った分析を行うためにはどうしたらよいかなどの基本的な考え方から、当センターの高度計測分析機器を用いた分析や活用法の紹介までを、事例を交えて講演します。講演後は分析や評価に関する個別の技術相談会や、当センターの高度計測分析機器及び隣接するあいちシンクロトン光センターの見学会を行います。

参加費は無料です。多くの皆様のご参加をお待ちしています。

【日 時】平成30年9月5日(水) 午後1時30分～午後5時00分

【場 所】あいち産業科学技術総合センター 1階 講習会室

愛知県豊田市八草町秋合 1267-1 TEL: 0561-76-8315

東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南」駅 下車すぐ

【プログラム】

時間	内容
13:00 ~ 13:30	受付
13:30 ~ 13:40	開会あいさつ
13:40 ~ 14:10	分析技術の基本とデータの特徴 「機器分析で得られる数値は何か」
14:10 ~ 14:40	事例紹介 「放熱・電気絶縁シート『サーコン』の品質向上のための分析活用事例」 講師：富士高分子工業株式会社 品質保証部 主席部員 <small>わたなべ しんじ</small> 渡辺 紳二氏
14:40 ~ 15:00	休憩
15:00 ~ 15:30	分析のすすめかた1 「気になるところをズームイン！顕微鏡観察」
15:30 ~ 16:00	分析のすすめかた2 「何から始める？成分分析」
16:00 ~ 16:30	分析のすすめかた3 「0.000・・・ナノ表面の世界へようこそ！」
16:30 ~ 17:00	・見学会 当センター高度計測分析機器、あいちシンクロトン光センター ・技術相談会 *希望者のみとなります。

■ **申込方法** 下記の申込書にご記入の上、FAX、郵送又は電子メールでお送りください。

■ **申込期限** 平成30年9月3日（月）

■ **参加費** 無料

■ **対象者** 研究開発・品質管理業務等で分析に初めて携わる方から3年程度までの方。分析依頼を検討している方、当センターを利用し始めた方。

■ **定員** 100名（申込先着順）

■ **交通のご案内**

- ・ 東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南駅」下車、北側すぐ
- ・ 猿投グリーンロード八草 IC から西へ約 800 m

■ **申込先及び問合せ先**

あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部 村瀬、中尾、中川
 〒470-0356 豊田市八草町秋合1267-1
 電話：0561-76-8315 FAX：0561-76-8317
 電子メール：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp URL：http://www.aichi-inst.jp/



計測分析に関する講演会（9月5日(水)）
 参加申込書

平成30年 月 日

あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部 村瀬、中尾、中川 宛
 FAX：0561-76-8317 メール：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp

ふりがな			
企業名			
所在地	〒		
連絡先	TEL		FAX
	メールアドレス		
	所属部署	氏名	相談・見学会への参加 両方参加も可（ご希望に○をつけて下さい。）
1			相談会参加 見学会参加 不参加
2			相談会参加 見学会参加 不参加
3			相談会参加 見学会参加 不参加

※ご記入いただいた個人情報は、セミナー情報の提供等、当センターからの各種連絡のために利用させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
 ※参加受付証は発行いたしません。直接会場にお越し下さい。

「センターニュース」のメール配信を希望される方は、チェックしてください。